

チップコイル(チップインダクタ) LQM21DN□□□□00□ 参考図

1. 適用

当参考図は、LQM21DNシリーズのチップコイル(チップインダクタ)に適用します。

2. 品番の構成

(例)

LQ	M	21	D	N	1R0	N	0	0	D
識別記号	構造	寸法 (L×W)	用途 及び特性	分類	インダクタンス	許容差	性能	電極仕様	包装仕様コード

D:テーピング品 (紙テープ)
 L:テーピング品 (プラスチックテープ)
 *B:バラ品

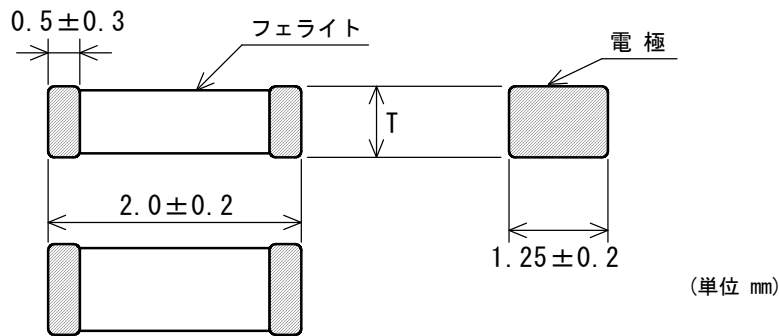
*B:バラ品の対応も出来ます。

3. 品番および定格

- ・使用温度範囲 -40℃ ~ +85℃
- ・保存温度範囲 -55℃ ~ +125℃

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		直流抵抗 (Ω以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (μH)	許容差 (%)			
	LQM21DN1R0N00D	1.0	±30%	0.10	75	60
	LQM21DN2R2N00D	2.2		0.17	50	40
	LQM21DN4R7N00D	4.7		0.30	35	30
	LQM21DN100N00D	10		0.50	24	15
	LQM21DN220N00L	22		0.65	16	13
	LQM21DN470N00L	47		1.20	7.5	7

4. 外観および寸法



T寸法	L値:1.0μH~10μH	0.85mm±0.2mm
	L値:22μH~47μH	1.25mm±0.2mm

部品質量 (参考値)	L値:1.0μH~10μH	0.010g
	L値:22μH~47μH	0.016g

5. 試験および測定条件

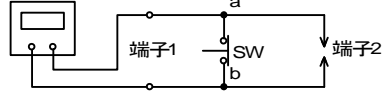
《特に規定がない場合》

- 温度 : 常温 / 15℃ ~ 35℃
- 湿度 : 常湿 / 25% (RH) ~ 85% (RH)

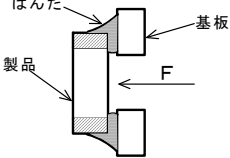
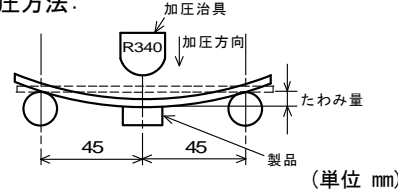
《判定に疑義を生じた場合》

- 温度 : 20℃ ± 2℃
- 湿度 : 60% (RH) ~ 70% (RH)
- 気圧 : 86 kPa ~ 106 kPa

6. 電気的性能

No.	項目	規格値	試験方法
6.1	インダクタンス	3項定格を満足します。	測定器:Agilent4291A または同等品 (1mA) 測定周波数:1MHz
6.2	直流抵抗		測定器:デジタルマルチメータ 測定回路: デジタルマルチメータ (TR6846 または同等品)  (端子2に試料をセットし、SWを押した状態 (a-b間オープン)で測定し、試料の出し入れの際はSWによりa-b間をショートさせます。)
6.3	自己共振周波数	3項定格を満足します。	測定器:Agilent4195A または同等品
6.4	定格電流	製品の温度上昇:20℃以下 インダクタンス変化率:±50%以内	定格で規定した定格電流を通電します。

7. 機械的性能

No.	項目	規格値	試験方法
7.1	電極固着力	外部電極が剥離したり、製品に異常が生じたりすることはありません。	加圧方向:  加圧力:10N 保持時間:5秒±1秒間
7.2	基板たわみ	外観に著しい機械的損傷はありません。	試験基板:ガラスエポキシ試験基板 (100mm×40mm×1.6mm) 加圧方法:  加圧速度:1mm/s たわみ量:2mm 保持時間:30秒間
7.3	耐振性	著しい機械的損傷が生じたり、断線などが生じません。	振動周波数:10Hz~55Hz~10Hz/約1分間 全振幅:1.5mm 試験時間:互いに直角な3方向 各2時間(計6時間)
7.4	はんだ付け性	電極面の90%以上が新しいはんだで覆われます。	フラックス:ロジンが25(wt)%のイタール溶液に 5秒~10秒間浸す はんだ:Sn-3.0Ag-0.5Cu 予熱:150℃±10℃/60秒~90秒 はんだ温度:240℃±5℃ 浸せき時間:3秒±1秒間
7.5	はんだ耐熱性	外観:著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率:±20%以内	フラックス:ロジンが25(wt)%のイタール溶液に 5秒~10秒間浸す はんだ:Sn-3.0Ag-0.5Cu 予熱:150℃±10℃/60秒~90秒 はんだ温度:270℃±5℃ 浸せき時間:10秒±1秒間 後処理:室温に2.4時間±2時間放置

8. 耐候性

製品を基板にはんだ付けし、試験を行ないます。

No.	項目	規格値	試験方法
8.1	耐熱性	外観:著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率:±20%以内	温度:85℃±2℃ 試験時間:1000時間(+48時間、-0時間) 後処理:室温に48時間±2時間放置

No.	項目	規格値	試験方法
8.2	耐寒性	外観:著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率:±20%以内	温度: -40°C±2°C 試験時間: 1000時間(+48時間、-0時間) 後処理:室温に48時間±2時間放置
8.3	耐湿性		温度: 40°C±2°C 湿度: 90%(RH)~95%(RH) 試験時間: 1000時間(+48時間、-0時間) 後処理:室温に48時間±2時間放置
8.4	温度サイクル		初期値:基板実装後、2時間以上常温に 放置後測定 1サイクル条件: 1段階: -40°C±2°C/30分±3分 2段階: 常温/10分~15分 3段階: +85°C±2°C/30分±3分 4段階: 常温/10分~15分 試験回数: 10回 後処理:室温に48時間±2時間放置

9. 包装仕様

9.1 テーピング寸法および外観

形式	仕様	テーピング寸法 (単位 mm)
LQM21DN 1R0NOOD 2R2NOOD 4R7NOOD 100NOOD	8mm幅 紙テープ	
LQM21DN 22NOOOL 47NOOOL	8mm幅 プラスチックテープ	

9.2 テーピング仕様

(1) 包装数量 (標準数量)

インダクタンス値: 1.0μH~10μH (紙テープ) 4,000個/リール
 インダクタンス値: 22μH~47μH (プラスチックテープ) 3,000個/リール

(2) 収納方法

(紙テープ)

製品をベーステープのキャビティの中に収納し、トップテープとボトムテープを貼付して封入します。

(プラスチックテープ)

製品をプラスチックテープのキャビティの中に収納し、カバーテープを貼付して封入します。

(3) 送り穴位置

ベーステープ/プラスチックテープの送り穴は、トップテープ/カバーテープを手前に引出した時、右側となります。

(4) 継ぎ目

(紙テープ)

ベーステープ、トップテープには継ぎ目はありません。

(プラスチックテープ)

プラスチックテープ、カバーテープには継ぎ目はありません。

(5) 製品の欠落数

製品の欠落数は、1リールの総製品数(表示数)の0.1%または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数(表示数)あります。

9.3 引張り強度

<紙テープの場合>

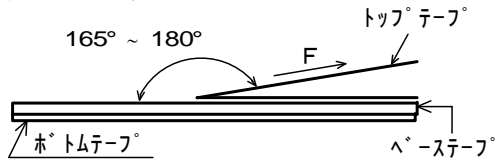
トップテープ	5 N以上
ボトムテープ	

<プラスチックテープの場合>

プラスチックテープ	10 N以上
カバーテープ	5 N以上

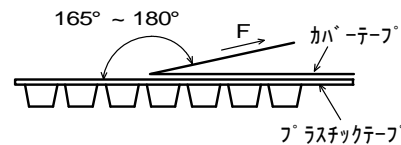
9.4 トップテープ/カバーテープの剥離強度

<紙テープの場合>



0.1N~0.6N(但し、下限値は参考値とします。)
剥離速度:300mm/min

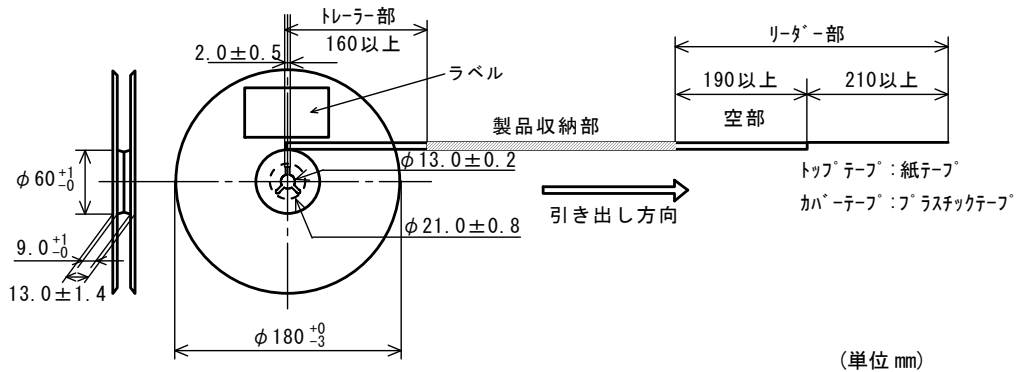
<プラスチックテープの場合>



0.2N~0.7N(但し、下限値は参考値とします。)
剥離速度:300mm/min

9.5 リーダー部、トレーラー部寸法及びリール寸法

テーピングの始め(リーダー部)と終わり(トレーラー部)には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダー部にはトップテープ/カバーテープだけの部分を設けます。(下図参照)



(単位 mm)

* 紙テープにおけるリーダー部(空部)の先端の5ピッチ以上はトップテープとベーステープの貼り付けは行いません。

9.6 リールへの表示

貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(※1)、RoHS対応表示(※2)、数量 等

※1) <<出荷検査番号の表し方>> □□ ○○○○ ◇◇◇◇
① ② ③

- ①工場識別
- ②年月日 1桁目 : 年/西暦年号の末尾
2桁目 : 月/1~9月→1~9, 10~12月→0, N, D
3,4桁目 : 日
- ③連番

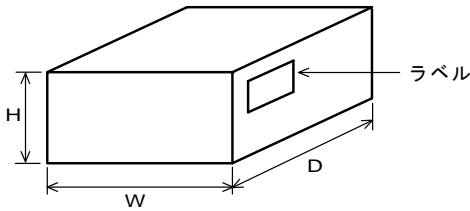
※2) <<RoHS対応表示の表し方>> ROHS-Y (△)
① ②

- ①RoHS指令対応品
- ②弊社管理記号

9.7 外装箱(段ボール箱)への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS対応表示(※2)、納入数量 等

9.8 外装箱仕様



外装箱寸法(mm)			標準リール収納数 (リール)
W	D	H	
186	186	93	5

※外装箱は代表的なものです。
従いまして、貴社からの御注文数量に応じて異なります。

10. ⚠ 注意

用途の限定

当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡下さい。

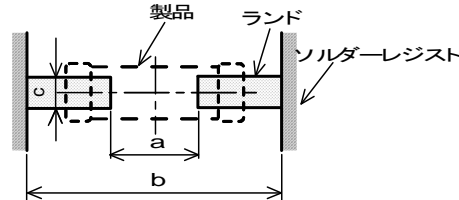
- ① 航空機器 ② 宇宙機器 ③ 海底機器 ④ 発電所制御機器
- ⑤ 医療機器 ⑥ 防災/防犯機器 ⑦ 交通用信号機器 ⑧ 輸送機器 (自動車・列車・船舶等)
- ⑨ 情報処理機器 ⑩ その他上記機器と同等の機器

11. 使用上の注意

本製品は、はんだ付けにて接合されることを意図して設計しておりますので、導電接着剤での接合等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。

11.1 ランド寸法設計

フロー、リフローはんだ付け時の標準ランド寸法を下記に示します。



a	1.2
b	3.0~4.0
c	1.0

(単位 mm)

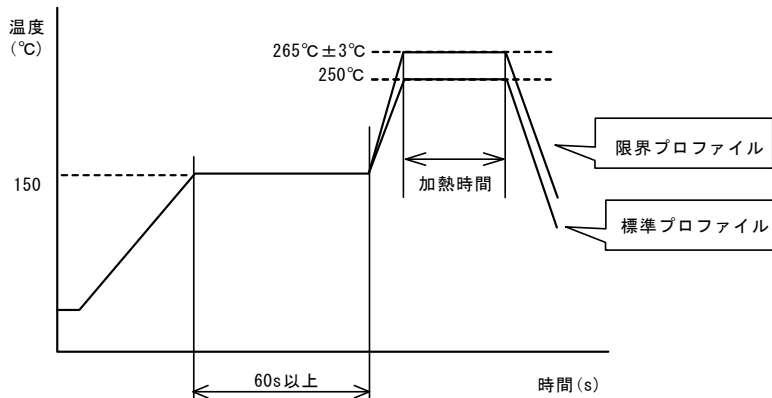
11.2 使用フラックス、はんだ

- ・フラックスはロジン系をご使用ください。
酸性の強いもの [ハロゲン化物含有量 0.2 (wt)% (塩素換算値) を超えるもの] は使用しないでください。
水溶性フラックスは使用しないでください。
- ・はんだは、Sn-3.0Ag-0.5Cu 組成のはんだをご使用下さい。
- ・クリームはんだ標準塗布厚: 100 μm ~ 150 μm

11.3 はんだ付け条件(フロー・リフロー)

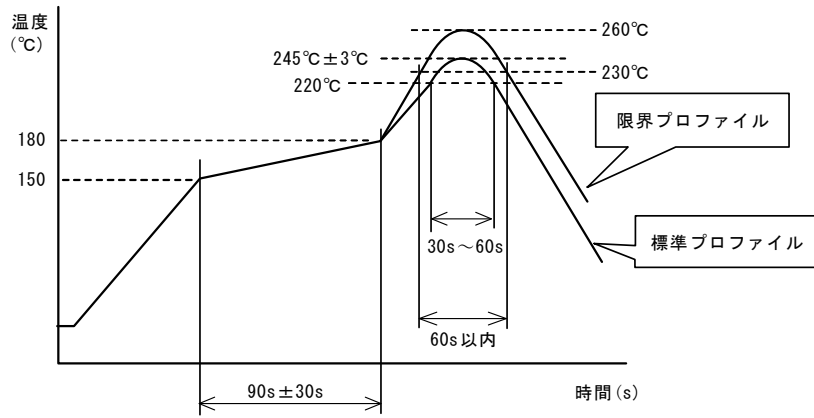
- ・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が 150°C 以内になるように予熱を行ってください。また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が 100°C 以内となるようにしてください。
予熱が不十分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
- ・標準リフロープロファイルと限界プロファイルは以下の通りです。
限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。

(1) フロープロファイル



	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150°C、60s 以上	
加熱	250°C、4s~6s	265°C ± 3°C、5s
フロー回数	2回	2回

(2)リフロープロフィール



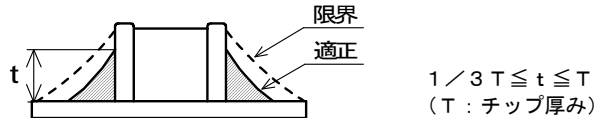
	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150°C~180°C、90s±30s	
加熱	220°C以上、30s~60s	230°C以上、60s 以内
ピーク温度	245°C±3°C	260°C,10s
リフロー回数	2回	2回

11.4 コテ修正法

- ・熱風等により150°C、1分程度の予熱を行って下さい。
- ・80W以下のはんだコテ（コテ先直径φ3mm以下）にて、コテ先温度350°C以下、3(+1,-0)秒で行って下さい。回数は2回までとして下さい。
- ・はんだコテ先が直接製品に接触しないようにして下さい。
コテ先が製品に直接触れますと、サーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。

11.5 はんだ盛り量

- ・はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。



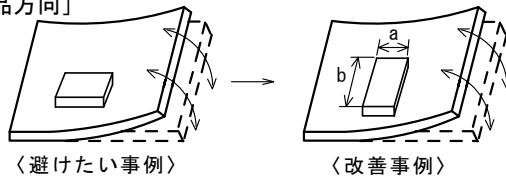
はんだ盛り量が多い程、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。

11.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮下さい。

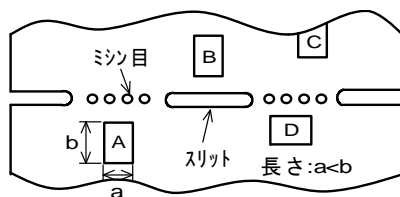
- ① 基板のそり・たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置して下さい。

[部品方向]



ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ:a<b)に部品を配置して下さい。

- ② 基板ブレイク付近での部品配置



A>C>B>=Dの順でストレスを受けやすくなりますので(長さ:a<b)、ストレスが加わらないように部品を配置して下さい。

11.7 洗浄

当製品の洗浄は次の条件を守ってください。

- ① 洗浄温度は60℃以下（但し、IPA：40℃以下）で行ってください。
- ② 超音波洗浄は出力20W/l以下、時間5分以下、周波数28kHz～40kHzで行って下さい。但し、実装部品およびプリント基板に共振現象が発生しないようにしてください。
- ③ 洗浄剤

1. アルコール系洗浄剤 ・ イソプロピルアルコール（IPA）	2. 水系洗浄剤 ・ パインアルファST-100S
------------------------------------	------------------------------
- ④ フラックス残渣、洗浄剤残渣が残らないようにしてください。
水系洗浄剤をご使用の場合、純水で十分リンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。
- ⑤ その他の洗浄 弊社技術部門へお問い合わせください。

11.8 樹脂コーティング

製品を樹脂で外装される場合、樹脂のキュアストレスが強いとインダクタンスが変化したり製品の性能に影響を及ぼすことがありますので、樹脂の選択には十分ご注意ください。
また、実装された状態での信頼性評価を実施下さい。

11.9 製品の取り扱い

磁気の影響でインダクタンスが変わる可能性があります。取り扱いの際には、磁気を帯びたピンセットや磁石などは使用しないで下さい。（樹脂や陶器で先端加工されたピンセットなどをご使用下さい。）

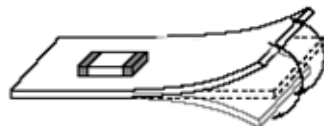
11.10 磁気飽和

定格電流を超えた電流が流れた場合、磁気飽和によりインダクタンス値が低下します。

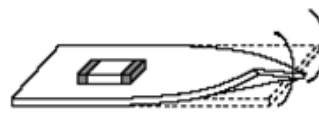
11.11 基板の取扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。
過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。

たわみ



ひねり



11.12 保管・運搬

- ① 保管期間
 - 納入後6ヶ月以内にご使用下さい。
 - 尚、6ヶ月を超える場合は、はんだ付き性をご確認の上ご使用下さい。
- ② 保管方法
 - ・ 当製品は、温度-10℃～+40℃、相対湿度15%～85%で、且つ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。
 - ・ 当製品は、硫黄・塩素ガス・酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、はんだ付け性不良が生じる原因となります。
 - ・ 湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。
 - ・ 直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管は避けてください。
 - ・ 直接外気にふれるような製品だけの裸保管は避けてください。
- ③ 運搬
 - 過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12. △お願い

- ① ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価して下さい。
- ② 当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないで下さい。
- ③ 当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。